## Экситонные характеристики интеркалированного монокристалла TIGaSe<sub>2</sub>

© С.Н. Мустафаева, Э.М. Керимова, Н.З. Гасанов

Институт физики Академии наук Азербайджана, 370143 Баку, Азербайджан

(Получена 12 мая 1996 г. Принята к печати 3 июня 1997 г.)

Установлено, что интеркалирование монокристалла TIGaSe<sub>2</sub> ионами лития приводит к смещению энергетического положения экситонного пика поглощения, связанного с прямым краем, в длинноволновую область на  $\Delta E = 15$  мэВ при 5 К. В результате интеркалирования кристаллов TIGaSe<sub>2</sub> коэффициент температурного сдвига этого экситонного пика вдвое уменьшался по абсолютной величине и составлял  $\partial E^{\rm ex}/\partial T = -1.1 \cdot 10^{-4}$  эВ/град в области  $20 \lesssim T \lesssim 105$  К и  $-0.25 \cdot 10^{-4}$  эВ/град в области  $5 \lesssim T \lesssim 20$  К. Интеркалирование TIGaSe<sub>2</sub> ионами Li<sup>+</sup> почти не влияло на энергетическое положение экситона, связанного с непрямыми переходами.

Одним из преимуществ слоистых полупроводников является возможность интеркалирования их различными ионами, атомами, молекулами, что приводит к изменению межслоевого взаимодействия, степени анизотропии свойств этих полупроводников, позволяет управлять их физическими свойствами [1].

Цель настоящей работы — изучение влияния интеркалирования ионами лития на экситонные характеристики в слоистых монокристаллах TlGaSe<sub>2</sub>.

Монокристаллы TlGaSe<sub>2</sub> были выращены вертикальным методом Бриджмена [1,2]. Характеристики полученных кристаллов находились в хорошем согласии с литературными данными [3,4]. Кристаллы TlGaSe<sub>2</sub> были ярко-красного цвета и легко скалывались на пластинки различной толщины. Интеркалирование пластинок монокристаллов TlGaSe2 осуществляли методом тянущего электрического поля [5]. Этот метод успешно применялся для интеркалирования слоистых монокристаллов GaSe ионами различных металлов (Li, K, Na) [5,6]. В результате радиоизотопного анализа было установлено, что ионы всех перечисленных металлов хорошо внедряются в пространства между слоями. Монокристаллы TlGaSe<sub>2</sub> являются тройными аналогами GaSe, и интеркаляция была осуществлена аналогичным образом. В качестве интеркалянта были выбраны ионы лития (Li<sup>+</sup>), позволяющие реализовать эффективную интеркаляцию без разрушения монокристалла TlGaSe2 благодаря достаточно малому ионному радиусу (r = 0.68 Å). Монокристалл TlGaSe<sub>2</sub> в виде прямоугольного параллелепипеда, имеющего верхний металлический электрод, помещали в стеклянную ячейку с интеркалянтом (0.5-мольный водный раствор соли LiCl) таким образом, чтобы нижняя грань монокристалла TlGaSe2, перпендикулярная слоям, соприкасалась с поверхностью раствора LiCl. Ячейка содержала графитовый электрод, находящийся под нижней гранью образца — монокристалла. К созданной системе прикладывалось постоянное напряжение: минус — к индиевому контакту, напаянному на всю верхнюю грань образца перпендикулярно слоям, плюс — к графитовому электроду. При этом электрическое поле было направлено вдоль слоев монокристалла TlGaSe<sub>2</sub>. Под действием электрического поля происходило внедрение ионов лития из раствора LiCl в межслоевые пространства монокристаллов TlGaSe2. При этом через систему (графитовый электрод/водный раствор LiCl + монокристалл TlGaSe<sub>2</sub> / металлический электрод) проходил электрический ток. Оптимальный режим интеркалирования образцов задавался величиной плотности тока ј и продолжительностью интеркалирования t так, что степень интеркалирования *jt* составляла 15 ÷ 20 Кл/см<sup>2</sup> [1]. Результаты комплексного изучения электрических, фотоэлектрических и рентгендозиметрических характеристик интеркалированных литием монокристаллов TlGaSe<sub>2</sub> [1] свидетельствовали о том, что вследствие интеркалирования увеличивается степень анизотропии электро-, фото- и рентгенопроводимости, а это в свою очередь обусловлено изменением межслоевого взаимодействия за счет размещения между слоями ионов лития.

Исследования экситонных спектров образцов TlGaSe<sub>2</sub> выполнены на специальной установке для комплексных исследований оптических и фотоэлектрических спектров полупроводниковых кристаллов методами модуляционной спектроскопии. В основу установки входит комплекс спектральный вычислительный универсальный КСВУ-6М, позволяющий автоматизировать процессы записи и математической обработки спектров. Широкий температурный диапазон исследований достигался при помощи гелиевого оптического криостата типа УТРЕКС с системой стабилизации температуры (точность стабилизации составляла 0.02 K). Оптические измерения проведены в области температур 5 ÷ 120 К.

В спектрах поглощения монокристаллов TlGaSe<sub>2</sub> нами были выявлены высоко- и низкоэнергетичная экситонные полосы. Высокоэнергетичный пик поглощения обусловлен экситоном, связанным с прямой запрещенной зоной, а низкоэнергетичный пик соответствует экситону, связанному с непрямой зоной.

На рис. 1 приведены спектры поглощения в интеркалированном монокристалле  $TlGaSe_2(Li^+)$  при различных



**Рис. 1.** Спектры коэффициента поглощения  $\alpha$  в монокристалле TlGaSe<sub>2</sub>(Li<sup>+</sup>) при различных температурах *T*, K: *I* — 10, 2 — 35, 3 — 45, 4 — 75, 5 — 95, 6 — 105. *L* = 18 мкм.

температурах. При этом свет был направлен пенпендикулярно плоскости скола монокристалла; толщина исследованного образца TlGaSe<sub>2</sub>  $\langle Li^+ \rangle$  составляла L = 18 мкм. При всех температурах на спектрах четко выявляется высокоэнергетичная экситонная полоса поглощения, максимум которой по мере понижения температуры от 105 до 10 К смещается в сторону больших энергий.



**Рис. 2.** Температурная зависимость энергетического положения максимума высокоэнергетичной экситонной полосы поглощения в монокристалле TlGaSe<sub>2</sub> до (1) и после (2) его интеркалирования ионами Li<sup>+</sup>. L = 18 мкм.

На рис. 2 (кривая 2) приведена температурная зависимость положения в спектре максимума высокоэнергетичной экситонной полосы поглощения в монокристалле TlGaSe<sub>2</sub> $\langle Li^+ \rangle$ . Для сравнения здесь же приведена кривая 1 для неинтеркалированного монокристалла TlGaSe<sub>2</sub> той же толщины L = 18 мкм. Следует отметить, что высокоэнергеричный экситон в спектрах поглощения монокристаллов TlGaSe<sub>2</sub> проявлялся в температурной области 5 ÷ 90 К, а в монокристаллах TlGaSe<sub>2</sub> $\langle Li^+ \rangle$  — в более широкой области температур, от 5 до 110 К. Энергетическое положение основного состояния прямого экситона в TlGaSe2 изменяется от 2.3820 до 2.3937 эВ с понижением температуры от 90 до 10 К. Коэффициент температурного сдвига высокоэнергетичного экситонного пика в TlGaSe<sub>2</sub> соответствует  $\partial E^{\mathrm{ex}}/\partial T = -2 \cdot 10^{-4}$  эВ/град в интервале  $20 \leqslant T \leqslant 90$  К и  $-0.5 \cdot 10^{-4}$  эВ/град в области  $5 \leq T \leq 20$  К. В результате интеркалирования монокристалла TlGaSe<sub>2</sub> коэффициент температурного сдвига этого экситонного пика почти вдвое уменьшается по абсолютной величине и составляет  $\partial E^{\text{ex}}/\partial T = -1.1 \cdot 10^{-4}$  эВ/град в области температур 20  $\leqslant$  T  $\leqslant$  105 К и  $-0.25 \cdot 10^{-4}$  эВ/град в области  $5 \leqslant T \leqslant 20$  К.

Полученные экспериментальные результаты показали, что интеркалирование монокристаллов TlGaSe<sub>2</sub> ионами лития Li<sup>+</sup> смещает энергетическое положение экситонного пика поглощения, связанного с прямым краем, в длинноволновую область (например, при 5 К сдвиг составляет  $\Delta E = 15$  мэВ). Энергетическое положение экситона, связанного с непрямым краем, в спектре поглощения монокристалла TlGaSe<sub>2</sub> не претерпело существенных изменений после интеркалирования. На рис. 3 приведены температурные зависимости энергетического положения низкоэнергетичного экситонного пика для неинтеркалированного (кривая *1*) и интеркалированного ионами лития (кривая *2*) монокристаллов TlGaSe<sub>2</sub> тол-



**Рис. 3.** Зависимость энергетического положения низкоэнергетичного экситонного пика от температуры для неинтеркалированного (*I*) и интеркалированного ионами  $\text{Li}^+$  (*2*) монокристалла TlGaSe<sub>2</sub>. L = 100 мкм.

Физика и техника полупроводников, 1998, том 32, № 2

щиной 100 мкм. По-видимому, в монокристалле TIGaSe<sub>2</sub> зона, с которой связан высокоэнергетичный экситон, более чувствительна к изменению межслоевого взаимодействия, чем зона, с которой связан низкоэнергетичный экситон.

Таким образом, можно заключить, что интеркалирование монокристаллов TlGaSe<sub>2</sub> ионами лития приводит к изменению его экситонных характеристик — энергетического положения экситонного пика поглощения, связанного с прямым краем, и коэффициента его температурного сдвига, т.е. дает возможность управлять оптическими параметрами монокристаллов TlGaSe<sub>2</sub>.

Авторы глубоко признательны проф. Ф.М. Гашимзаде за обсуждение результатов и ценные советы.

## Список литературы

- [1] С.Н. Мустафаева. Изв. РАН. Неорг. матер., 30, 1033 (1994).
- [2] С.Н. Мустафаева, С.Д. Мамедбейли, И.А. Мамедбейли. Изв. РАН. Неорг. матер., 30, 626 (1994).
- [3] T.J. Isaacs, J.D. Feichther. J. Sol. St. Chem., 14, 260 (1975).
- [4] D. Müller, H. Hahn, Z. Anorg. Allgem. Chem., 438, 258 (1978).
- [5] И.И. Григочак, З.Д. Ковалюк, С.П. Юрценюк. Неорг. матер., 17, 412 (1981).
- [6] З.Д. Ковалюк, А.И. Середюк, К.Д. Товстюк. УФЖ, 27, 1516 (1982).

Редактор Л.В. Шаронова

## Exciton characteristics of intercalated TIGaSe<sub>2</sub> single crystal

S.N. Mustafaeva, E.M. Kerimova, N.Z. Gasanov

Institute of Physics, Academy of Sciences of Azerbaijan, 370143 Baku, Azerbaijan

**Abstract** It was shown that intercalation of TlGaSe<sub>2</sub> single crystal with lithium ions leads to a shift of the excitonic peak to longwave spectrum range ( $\Delta E = 15 \text{ meV}$  at 5 K). This result is an evidence in favour of a quality change in exciton characteristics, i.e. their shift to the side of a larger anisotropy.

As a result of intercalation the coefficient of temperature shift of the excitonic peak in TlGaSe<sub>2</sub> was changed from  $-2.0 \cdot 10^{-4}$ to  $-1.1 \cdot 10^{-4} \text{ eV/K}$  at  $20 \le T \le 90 \text{ K}$  and from  $-0.5 \cdot 10^{-4}$  to  $0.25 \cdot 10^{-4} \text{ eV/K}$  at  $5 \le T \le 20 \text{ K}$ .